05;07

Феррит-пьезоэлектрический модулятор света с электрическим и магнитным управлением намагниченностью

© И.В. Зависляк, В.П. Сохацкий

Киевский национальный университет им. Т. Шевченко, Украина E-mail: vso@univ.kiev.ua

Поступило в Редакцию 4 сентября 2012 г.

Представлены результаты исследования влияния механических напряжений в пьезопластине цирконата-титаната свинца на доменную структуру жестко связанной с ней эпитаксиальной пленки железо-иттриевого граната. Приложение электрического напряжения к пьезопластине приводило к магнитоупругому изменению анизотропии гранатовой пленки, проявлявшемуся как спинпереориентационный переход вектора намагниченности из направления, перпендикулярного к плоскости пленки в параллельное. Это позволило, в частности, осуществлять магнитооптическую модуляцию проходящего сквозь пленку света. Оценка влияния параметров пленки на переориентацию намагниченности и характеристики светового луча позволила определить оптимальные параметры составной структуры для различных режимов модуляции.

Задача управления параметрами светового луча путем изменения пространственного распределения и величины намагниченности является актуальной для создания устройств оптоэлектроники, спинтроники, квантовых компьютеров. На пути к практической реализации такой задачи стоит ряд проблем, среди которых недостаточно высокая эффективность взаимодействия магнитной подсистемы со световым полем, сложность локализации воздействующего магнитного поля в малом объеме, значительные энергозатраты при использовании внешних источников поля, недостаточное быстродействие и проч. Для решения этих проблем в последние годы активно исследуются различные методы воздействия на намагниченность, например с помощью поляризованного тока или магнитоэлектрического эффекта [1]. Однако сложности использования таких методов, в частности из-за необходимости использования больших плотностей тока или высоких напряжений, вынуждают

31

разрабатывать новые способы их реализации, искать иные методы перемагничивания.

В данной работе реализован и исследован метод перемагничивания, основанный на магнитоупругом эффекте, приводящем к изменению направления намагниченности под действием механических напряжений. Вариантом конструктивной реализации такого метода является композитная структура из магнитооптической пленки железо-иттриевого граната (ЖИГ) — Y₃Fe₅O₁₂, выращенной эпитаксиально в плоскости (111) на подложке из галлий-гадолиниевого граната (Gd₃Ga₅O₁₂) и жестко связанной (приклеенной) с пьезоэлектриком — пьезокерамической пластиной цирконата-титаната свинца (PZT) Pb[Zr_{0.52}Ti_{0.48}]O₃, подобно описанной в [2,3]. Пьезопластина имела форму диска с металлизированными поверхностями для припаивания контактов. Диаметр диска $(D = 1 \, \text{cm})$ заведомо превышал размеры пленочного образца ЖИГ. В центре диска высверливалось отверстие диаметром d = 2 mm для пропускания света. При приложении напряжения к пьезопластине, возникающие в ней деформации создают механические напряжения в жестко связанной с ней (приклеенной) пленке ЖИГ, растягивая либо сжимая ее в направлении приложения напряжения. Такие деформации приводят к наведению одноосной анизотропии с осью легкого намагничивания, перпендикулярной плоскости пленки при ее натяжении и оси трудного намагничивания при сжатии. В результате вектор намагниченности может изменять свое направление из близкого к перпендикулярному на близкое к параллельному к плоскости пленки, что регистрируется фотоприемником благодаря магнитооптическому эффекту Фарадея, а происходящие при этом изменения доменной структуры (ДС) наблюдаются визуально. Условием проявления такой переориентации намагниченности являются невысокие коэрцитивность и ростовая одноосная магнитная анизотропия пленки ЖИГ, обусловленная механическими напряжениями между пленкой и ее подложкой из-за рассогласования их параметров решетки.

Блок-схема основных узлов экспериментальной магнитооптической установки, позволявшей наблюдать ДС пленки ЖИГ, записывать кривые перемагничивания в зависимости от прикладываемого магнитного поля или электрического напряжения на пьезопластине, наблюдать дифракцию света на ДС, измерять интенсивности и углы отклонения составляющих дифракционного спектра, изображена на рис. 1.



Рис. 1. Схема экспериментальной установки для магнитооптических и пьезоэлектрических исследований: 1 — источники света — лампа накаливания (1a), светодиод и/или лазеры (1b) с длиной волны 0.628 и 0.532 nm; 2a-d линзы оптической системы; 3a, b — поляризаторы; 4a-d — светоделительные элементы; 5 — пленка ЖИГ на галлий-гадолиниевой подложке; 6 — пьезоэлемент из цирконата-титаната свинца, жестко связанный с пленкой ЖИГ; 7 фотоприемник; 8 — осциллограф для отображения петли магнитного гистерезиса; 9 — катушка для создания магнитного поля; 10 — магнитооптическое изображение ДС, наблюдаемое в микроскоп либо на экране; 11 — спектр дифракции света на ДС ЖИГ.

ДС ЖИГ в равновесном состоянии (при отсутствии либо малом внешнем магнитном поле $H < 2 \,\mathrm{Oe}$) имела вид "паркета" с полосовыми доменами вдоль 3 лежащих в плоскости пленки направление (110). При приложении в плоскости пленки магнитного поля напряженностью 2 < H < 6 Ое вдоль одного из этих направлений, полосовые домены соответственно выстраивались вдоль этого направления. При дальнейшем увеличении поля (H > 6 Oe) мог наблюдаться скачкообразный переход полосовой ДС в "несимметричное" состояние с увеличенной шириной доменов с одним направлением намагниченности и уменьшенной с противоположным. При напряженностях поля $H \sim 8-11$ Ое наблюдавшееся ранее в проходящем свете по эффекту Фарадея полосовая ДС исчезала ввиду преимущественной переориентации намагниченности в плоскость. На месте исчезнувшей ДС оставались лишь слабоконтрастные полосовые доменты, видимые благодаря оставшейся небольшой составляющей намагниченности на направление луча из-за неполной параллельности намагниченности к плоскости пленки. При дальнейшем увеличении поля разбиение на домены постепенно исчезает вследствие переориентации намагниченности в направлении поля, до полной переориентации намагниченности в плоскость при $H \ge 40$ Oe.

В отсутствие внешнего магнитного поля механические напряжение в пленке ЖИГ, возникающие при приложении электрического напряжения $U_p > 0$ к пьезопластине, изменяют ДС гранатовой пленки тем сильнее, чем больше приложенное пьезонапряжение U_p . При достижении пьезонапряжением значения $U_0 = 130$ V намагниченность, до этого перпендикулярная плоскости, переориентируется в плоскость. Это приводит, как и в случае приложения магнитного поля, к исчезновению "фарадеевской" ДС и образованию нерегулярных доменов различной формы ввиду малости анизотропии и размагничивающих факторов в плоскости. Изменение полярности пьезонапряжения ($U_p < 0$) приводит к переориентации намагниченности ЖИГ в направление, перпендикулярное плоскости пленки (111), и восстановлению "паркетной" ДС.

При одновременном воздействии механической деформации и внешнего магнитного поля в пленке ЖИГ формируется полосовая ДС в направлении поля, которая сохраняется и после переориентации намагниченности в плоскость, но уже в виде плоскостных полосовых доменов, видимых на просвет по эффекту Фарадея с низким контрастом. Напряжение на пьезопластине, при котором происходит переориентация намагниченности пленки в плоскость, приблизительно линейно



Рис. 2. Зависимость напряжения на пьезопластине U_p , необходимого для переориентации намагниченности M пленки ЖИГ в плоскость (111) от прикладываемого в этой плоскости магнитного поля $H \parallel [110]$.

зависит от прикладываемого магнитного поля, монотонно спадая при увеличении напряженности последнего (рис. 2). График позволяет выбирать величины подмагничивающих полей и соответствующих им пьезонапряжений, управляющих намагниченностью для выбора оптимальных режимов воздействия на световой луч. Последний, проходя сквозь пленку с "фарадеевской" полосовой ДС, дифрагирует, образуя интерференционные максимумы, размещенные в поперечном полосам направлении. Полученные экспериментально значения относительной интенсивности света I_1/I , дифрагировавшего на ДС пленки ЖИГ толщиной $h = 10 \, \mu$ m,

составляли $I_1/I \le 0.01\%$ и $I_1/I \le 0.02\%$ при использовавшихся длинах волн света соответственно $\lambda = 628$ и 532 nm (I — интенсивность входящего в пленку света). Основными параметрами, определяющими эти значения в соответствии с формулой $I_1/I = 4\pi^{-2} \sin^2(Fh)e^{-ah}$ были фарадеевское вращение $F = 0.125 (0.25) \text{ deg/}\mu\text{m}$ и оптическое поглощение пленки $a = 620 (1400) \text{ cm}^{-1}$ при $\lambda = 628 (532) \text{ nm}$.

Переориентация намагниченности в плоскость приводила к исчезновению боковых дифракционных максимумов, наблюдавшемуся визуально и регистрировавшемуся фотоприемником. При подаче переменного напряжения на пьезопластину, ДС и намагниченность пленки ЖИГ также изменялись периодически, модулируя интенсивность дифрагировавшего света в соответствии с характеристиками, представленными квазистатическими гистерезисными кривыми $I_1(U_p)$ на рис. 3. Рабочая точка (постоянная составляющая пьезонапряжения U_c) выбиралась изменением постоянного напряжения смещения. Максимальный выходной сигнал в каждом из трех представленных случаев набюдался при постоянных напряжениях смещения Uc, соответствовавших серединам петель гистерезиса на рис. 3. Несмотря на немонотонность кривых $I_1(U_p)$, форма выходного напряжения с фотоприемника без искажений повторяла форму входного напряжения на пьезопластине до частоты $f = 2 \, \text{kHz}$. При дальнейшем увеличении частоты пьезонапряжения искажения выходного сигнала нарастали, а амплитуда монотонно спадала вплоть до 0 при частоте $f_{\text{max}} = 5 \text{ kHz}$.

Похожим образом менялась и амплитуда нулевого максимума (не дифрагировавшего света) после прохождения поляризатораанализатора, обеспечивая в соответствии с формулой $I_0/I = \cos^2(Fh)e^{-\alpha h}$ абсолютное изменение интенсивности, чуть большее (на коэффициент $\pi^2/4$), чем у 1-го максимума. При изменении направления поля подмагничивания или величины пьезонапряжения полосовая ДС пленка также могла поворачиваться, изменяя пространственное положение дифракционных максимумов.

Таким образом, создаваемые электрическим полем механические напряжения в пьезоэлектрике и передаваемые механически магнетику (пленке), создают в нем упругие напряжения, изменяющие магнитное состояние пленки, что позволяет, в частности, управлять интенсивностью проходящего либо отражающегося светового луча. Очевидным методом повышения эффективности дифракции, а соответственно и модуляции, является увеличение магнитооптической добротности



Рис. 3. Интенсивность дифрагирующего на ДС ЖИГ света в зависимости от электрического напряжения, приложенного к пьезопластине при различных полях подмагничивания $H: 1 - H_1 = 0$ Oe; $2 - H_2 = 2$ Oe; $3 - H_3 = 3.5$ Oe.

пленки ЖИГ, оптимизация режима подмагничивания и пропускания оптического луча. Подобные композитные структуры из пьезоэлектрического и магнитооптического материалов могут найти применение в оптоэлектронике или спиновой электронике для создания новых типов электро-, магнито- или оптически управляемых спиновых клапанов, ячеек памяти, датчиков магнитных полей.

Список литературы

- [1] Wu T., Bur A., Wong K., Hockel J.L., Hsu C.-J., Kim H.K.D., Kang L., Carman G.P. // J. Appl. Phys. 2011. V. 109. P. 07D732.
- [2] Попов М.А., Зависляк И.В. // Письма в ЖТФ. 2012. Т. 38. В. 18. С. 87–94.
- [3] Фетисов Ю.К., Сринавазан Г. // Физика конденсированного состояния. 2009.
 Т. 1. В. 1–2. С. 121–128.